33 of 49 DOCUMENTS

COPYRIGHT: 1986, JPO & Japio

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

61201380

September 6, 1986

DETECTOR FOR UNEVEN SURFACE INFORMATION

INVENTOR: EGUCHI SHIN; IGAKI SEIGO; YAHAGI HIRONORI; YAMAGISHI FUMIO; IKEDA

HIROYUKI; INAGAKI YUSHI

APPL-NO: 60041437

FILED-DATE: March 3, 1985

ASSIGNEE-AT-ISSUE: FUJITSU LTD

PUB-TYPE: September 6, 1986 - Un-examined patent application (A)

PUB-COUNTRY: Japan (JP)

IPC-MAIN-CL: G 06K009#20

IPC ADDL CL: G 01B011#30, G 02B005#4, G 02B027#0

CORE TERMS: transparent, flat, projection, optical, uneven, propagated, interface, scattered, projected, detector, totally

ENGLISH-ABST:

PURPOSE: To improve the contrast of an uneven surface and to reduce the size of a detector by arranging an optical element at distance from the uneven surface contacting part of a transparent flat plate and leading out and detecting only projection part information incoming while by being reflected totally.

CONSTITUTION: When the uneven surface 5 such as a fingerprint is irradiated by a light source 2 while pressed against the transparent flat plate 1, light 16 scattered by a recessed part 10 is made incident on and refracted by the transparent flat plate 10, and then all projected from the transparent flat plate 1 at the angle of the incidence on the transparent flat plate 1. Light scattered by a projection part 9, on the other hand, enters the transparent plate 1 and its component less than the critical angle is projected to below the transparent plate, but the component larger than the critical angle is propagated in the transparent plate 1 while reflected totally by transparent plate/air interfaces. The light propagated in the transparent plate 1 reaches the optical element 3, where its total reflection condition is not satisfied, so the light enters the optical element 3 from its interface and is guided out. Then, an external detector 4 detects pattern information from only the projection part 9.

19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

公開特許公報(A)

昭61-201380

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

昭和61年(1986)9月6日 43公開

G 06 K 9/20 G 01 B 11/30 G 02 B 5/04

8419-5B 8304-2F

7036-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁) Z - 7529 - 2H

凹凸面情報検出装置 **劉発明の名称**

27/00

创特 昭60-41437 願

學出 昭60(1985) 3月3日 願

砂発 伸 明 者 江 四発 明 者 吾 井: 垣 誠 四発 明 裕 紀 者 作 矢 岸 79発 明 文 者 Щ 雄 弘 之 個発 明 者 田 池 明 者 雄 史 四発 垣

川崎市中原区上小田中1015番地 川崎市中原区上小田中1015番地 川崎市中原区上小田中1015番地

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内 富士通株式会社内 富士通株式会社内 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

富士通株式会社内

富士通株式会社 願 创出

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

稔 弁理士 青 柳 砂代 理 人

川崎市中原区上小田中1015番地

明

1. 発明の名称

3 1

四凸面情報検出装置

2. 特許請求の範囲

四凸面(5)を圧着する透明平板(1)、凹凸面を照明 する光源(2)、透明平板(1)中を全反射を繰り返して いる光を、その全反射条件を崩すことで外部に導 出する光学素子(3)、並びに外部に導出された光を 検知する検知器(4)を備え、

該光学素子(3)は、凹凸面接触部から外れた位置 に配置されていることを特徴とする凹凸面情報検 出装置。

3. 発明の詳細な説明

〔概要〕

本発明は、コントラストのよい凹凸パターン情 報を、薄形の入力光学系で得るために、透明平板 を用い、透明平板の凹凸面接触部から外れた位置 に光学素子を配設し、全反射して来る凸部情報の みを光学素子を用いて外部に導出し検知するもの である。

〔産業上の利用分野〕

出入管理や、キャッシュサービス等に利用する 個人識別技術としては、セキュリティの最も高い 個人特性によるものが注目されている。これまで 指紋等の凹凸表面の情報の入力方法としては、ィ ンクを堕布して用紙に一度押印した後、イメージ センサを用いて入力する方法、及びプリズム等の 光学素子を用い、ガラス/空気界面に、臨界角以 上の角度で光線を入射することにより、凹凸パタ ーンを即時的に得る方法があった。本発明は、後 者の光学素子を使用して凹凸面情報を即時に検出 する装置に関する。

〔従来の技術〕

従来から行なわれている、インクを指に塗布し て用紙に押印し撮像系を用いて入力する方法は、 毎回指をインクで汚してしまい、また塗布むらや、 かすれ等による入力の困難が常につきまとってい t.

この問題を解消するために、プリズムを用いた

光学的な実時間入力手段が提案されている。第4 図は、プリズムを用いた入力手段の一例である。 これはプリズム6の斜辺部に、指7の表面の指紋 (凹凸パターン)を圧着し、その斜辺部に照明光 8を臨界角以上で入射すると、指紋の凸部9では 入射光が散乱され、凹部10では空気との界面11で 全反射して退像素子などの検知器11に入射することで、凹凸パターンが検知できる。

しかしながら、多重反射によるもれ光のために、 凹部10からの散乱光も検知器12に到達し、凹凸パ ターンのコントラストを低下させるという欠点が あった。

(発明が解決しようとする問題点)

第5図に示すように、凸部 9 で反射された光13は、斜線が施された領域14に到達するが、凹部10で反射された光15は、領域14から外れた位置に到達する。このように凹部10からの散乱光が到達できない領域14に、検知器を配置すれば、コントラストの問題は改善されるが、プリズム 6 を用いて

して透明な平板をいう。

(作用)

指紋などの凹凸面 5 を透明平板 1 に押しつけた 状態で、光源2で該凹凸面5を照明すると、凹凸 面5の凸部9で反射された光と、凹部10で反射さ れた光とでは、以後の進路が全く異なる。すなわ ち凹部10で散乱された光16は、透明平板1に入射 し屈折した後、再び透明平板1の外に出射する。 このときスネルの法則で、透明平板1に入射する 角度と平行に、かつ総て、透明平板1から出射す る。一方凸部9で散乱された光17は、腐界角より 小さい成分は、透明平板下部へ出射するが、臨界 角以上のものは、透明平板/空気界面で全反射を 繰り返し、透明平板1内を伝播していく。すなわ ち下側の透明平板/空気界面が、凹部情報と凸部 情報の弁別を行うフィルタの働きをしている。前 記のように凹部10で散乱した光16は、総て透明平 板1の外に出射するため、透明平板1内を伝播し ていく光線17は、凸部 9 だけからの情報であるか いるため、薄型化が図れないという欠点がある。 特に手の平全面の凹凸パターンを検知するような 場合は、プリズムを大型化しなければならず、大 掛りな装置となる。

本発明の技術的課題は、従来の凹凸面情報検出 装置におけるこのような問題を解消し、凹凸パタ ーンのコントラストを向上させ、かつ凹凸面情報 検出装置を酵型化することにある。

(問題点を解決するための手段)

第1図は本発明による凹凸面情報検出装置の基本原理を示す側面図である。1は透明な平板であり、その凹凸面接触部1aに、指紋などの凹凸面5を照明する光源2が配設されている。凹凸面接触部1aから外れた位置には、透明平板1中を全反射して来る光を外部に取り出す光学素子3が配設され、該光学素子3で取り出された光を検知する検知器4が配設されている。

なお透明平板1とは、使用される光源の光に対

ら、これを検知すれば、コントラストの良い凹凸 パターン情報が得られる。

透明平板1内を全反射して伝播して来た光は、 光学素子3の位置に到達すると、全反射条件が崩され、光学素子3との界面で光学素子3中に入射し、外部に導出される。そして外部の検知器4で 凸部9のみからのパターン情報が検知される。

(実施例)

次に本発明による凹凸面情報検出装置が実際上 どのように具体化されるかを実施例で説明する。 第2図は本発明の第1実施例を示す側面図、第3 図は第2実施例を示す側面図である。透明平板1 としては、ガラス或いはプラスチック等のいずれ でもよい。また透明平板1内で全反射を繰り返し て来た光を外部に取り出すには、全反射条件を崩 せるものであればよく、ホログラムやブリズムな どが適している。

第2図では、光学業子としてホログラム31が使用されている。すなわち凹凸面接触部1aにおける

凹凸面5の圧着の邪魔にならない位置で、透明平板1にホログラム31が取付けられている。これにより、透明平板1内を全反射して来た光は、ホログラム31中に回折し、かつホログラム31で回折されて、外部に導き出され、検知器4で検出される。

(発明の効果)

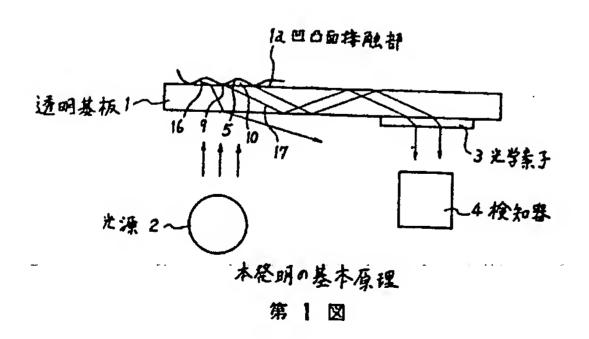
以上のように本発明によれば、透明平板を使用 し、凹部で散乱した光は、総て透明平板の外に速 がし、凸部で散乱した光のみが透明平板内を全反射して伝播するので、凸部情報のみを取り出すことができ、コントラストに優れた鮮明な凹凸パターン情報が得られる。特に光学系が、平らな形状をした透明平板でよいので、被検出凹凸面が広いような場合でも、検出装置が大型化するのを防止できる。

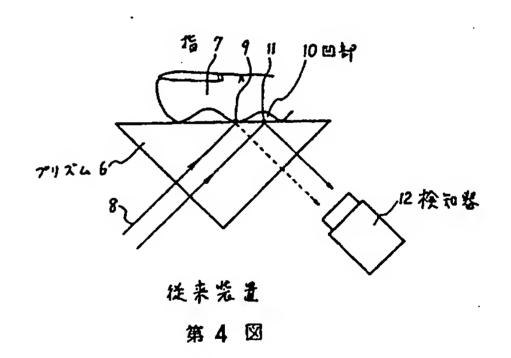
4. 図面の簡単な説明

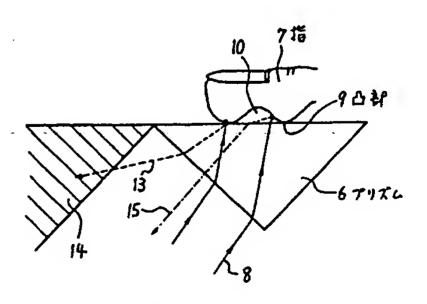
第1図は本発明による凹凸面情報検出装置の基本原理を示す側面図、第2図は本発明の第1実施例を示す側面図、第3図は本発明の第2実施例を示す側面図、第4図、第5図は従来の凹凸面情報検出装置の側面図である。

図において、1は透明平板、2は光源、3は光学素子、4は検知器、5は凹凸面、9は凸部、10は凹部、31はホログラム、32はプリズムをそれぞれ示す。

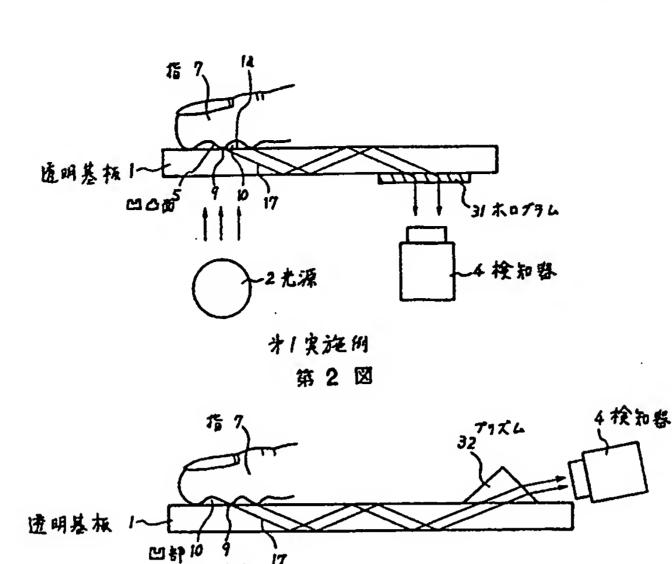
特許出願人 代理人 弁理士 青 柳 稔







往来笼罩 第 5 図



才2 実施的 第3図

2 光源